

NanoMQS*

Inhaltsverzeichnis	Seite	Table of Contents	Page
1 ANWENDUNGSBEREICH	2	1 SCOPE	2
1.1 Inhalt	2	1.1 Content	2
1.2 Allgemeine Produktbeschreibung	2	1.2 General Product Description	2
1.3 Einsatzgebiet	2	1.3 Application Area	2
1.4 Qualifikation	2	1.4 Qualification	2
2 ANWENDBARE UNTERLAGEN	3	2 APPLICABLE DOCUMENTS	3
2.1 TE Spezifikationen	3	2.1 TE Specifications	3
2.2 Normen	3	2.2 Standards	3
3 BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN	4	3 DESCRIPTION OF COMPONENTS	4
3.1 NanoMQS Buchse	4	3.1 NanoMQS Socket	4
3.2 NanoMQS Stift	4	3.2 NanoMQS Tab	4
4 EIGENSCHAFTEN	5	4 PROPERTIES	5
4.1 Allgemeine Anforderungen	5	4.1 General Requirements	5
4.2 Technische Daten - Leistungseckwerte	5	4.2 Technical Data - Performance Data	5
4.3 Leistungsmerkmale	5	4.3 Performance	5
4.4 Testbeschreibung und Eigenschaften	6	4.4 Test Description and Properties	6
4.5 Strombelastbarkeit und Stromerwärmung (Derating-Kurven)	11	4.5 Current Carrying Capability and Current Heating (Derating Curves)	11
4.6 Thermische Zeitkonstante	17	4.6 Thermal Time Constant	17
4.7 Prüfaufbau und Messpunkte für Stromerwärmung und Durchgangswiderstand	21	4.7 Test Set-Up and Measurement Points for Current Heating and Contact Resistance	21
ÄNDERUNGSTABELLE	22	REVISION RECORD	22

1 ANWENDUNGSBEREICH

1.1 Inhalt

Die vorliegende Spezifikation beschreibt den Aufbau, die Eigenschaften, die Tests und die Qualitätsanforderungen für das

NanoMQS Kontaktsystem

1.2 Allgemeine Produktbeschreibung

Das Kontaktsystem vereint den Gedanken von großer Packungsdichte, robuster Konstruktion und höchsten Ansprüchen an die Funktion. Es erfüllt trotz der miniaturisierten Bauform die Forderungen eines automobilgerechten Kontaktsystems.

Die elektrische Kontaktierung erfolgt auf einem Vierkantstift 0.50mm x 0.40mm. Der Buchsenkontakt sorgt hierbei über zwei Kontaktpunkte für die elektrische Verbindung.

1.3 Einsatzgebiet

Das Kontaktsystem ist für Elektronikanwendungen in Kraftfahrzeugen für Aggregatanschlüsse und Stiftwannenwendungen entwickelt. Es ist Teil der MQS-Familie, sodass eine Kombination mit den Kontakten MQS, MQS1.5, MPQ oder PQ in einem Gehäuse aufgrund der Gleichheit der 2. Kontaktsicherung in einfacher Weise realisierbar ist.

1.4 Qualifikation

Bei der Prüfung der genannten Produkte sind die nachfolgend genannten Richtlinien und Normen zu verwenden. Alle Prüfungen müssen nach den zugehörigen Prüfplänen und Produktzeichnungen durchgeführt werden.

1 SCOPE

1.1 Content

This specification describes the design, the characteristics, the tests and the quality requirements of the

NanoMQS Contact System

1.2 General Product Description

The contact system combines the features of high packing density, robust construction and highest functional requirements. Despite its miniaturized design, it fulfills all requirements for a contact system suitable for use in automobiles.

The electrical contact is made by rectangle tab 0.50mm x 0.40mm. The socket contact has two contact points for the electrical connection.

1.3 Application Area

The contact system is designed for electronic applications with shrouded connectors and tab headers in motor vehicles. It is part of the MQS family, thus a combination with the contacts MQS, MQS1.5, MPQ or PQ in one housing can be realized easily because of a common level of the secondary contact lock.

1.4 Qualification

When testing the named products the following mentioned guidelines and standards must be used. All tests must be done using the respective inspection plan and product drawings.

2 ANWENDBARE UNTERLAGEN**2 APPLICABLE DOCUMENTS****2.1 TE Spezifikationen****2.1 TE Specifications**

109-1	Generelle Anforderungen für die Testdurchführung General requirements for test execution
1703930	TE Kundenzeichnung NanoMQS Buchse TE customer drawing NanoMQS Socket
2236905	TE Kundenzeichnung NanoMQS Stift TE customer drawing NanoMQS Tab
114-18858	Verarbeitungsspezifikation NanoMQS Buchse Application specification NanoMQS Socket
114-94288	Verarbeitungsspezifikation NanoMQS Stift Application specification NanoMQS Tab
114-94201	Kontaktstifte und Messer für Kragenanschluss Contact pins and tabs for shrouded connection

2.2 Normen**2.2 Standards**

DIN EN 60512	Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen; Mess- und Prüfverfahren Electromechanical components for electronic equipments; basic testing procedures and measuring methods DIN EN 60512-1-1 (2002-12) / DIN EN 60512-2-1 (2002-12) DIN EN 60512-3-1 (2002-12) / DIN EN 60512-5-1 (2002-12) DIN EN 60512-5-2 (2002-12) / DIN EN 60512-11-14 (2004-05)
DIN EN 60068	Umgebungseinflüsse Environmental testing DIN EN 60068-2-2 (2008-04) / DIN EN 60068-2-6 (2008-09) / DIN EN 60068-2-14 (2010-03) DIN EN 60068-2-27 (2010-01) / DIN EN 60068-2-30 (2006-05) DIN EN 60068-2-52 (2017-03) / DIN EN 60068-2-64 (2009-03)
LV214 (2010-03)	Kfz-Steckverbinder – Prüfvorschrift Motor Vehicle Connectors – Test Specification
LV112-4 (2010-04)	Elektrische Leitungen für Kraftfahrzeuge (Leitungen aus Kupferlegierung; einadrig, ungeschirmt) Electric cables for motor vehicles (copper alloy conductor cable; single-core, unshielded)
ISO 6722-1 (2011-10)	Straßenfahrzeuge – 60 V und 600 V einadrige Verbindungsleitungen – Teil 1: Abmessungen, Prüfmethode und Anforderungen für Kupferleitungen Road vehicles – 60 V and 600 V single-core cables – Part 1: Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables
SAE/USCAR-2 (2013-02)	Performance Specification for Automotive Electrical Connector Systems

3 BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

Sämtliche Daten für Gestaltung und Konstruktion wie Maße, Materialangaben, Leitungsquerschnitte, etc. sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.

3.1 NanoMQS Buchse



Abbildung 1 / Figure 1

3.2 NanoMQS Stift

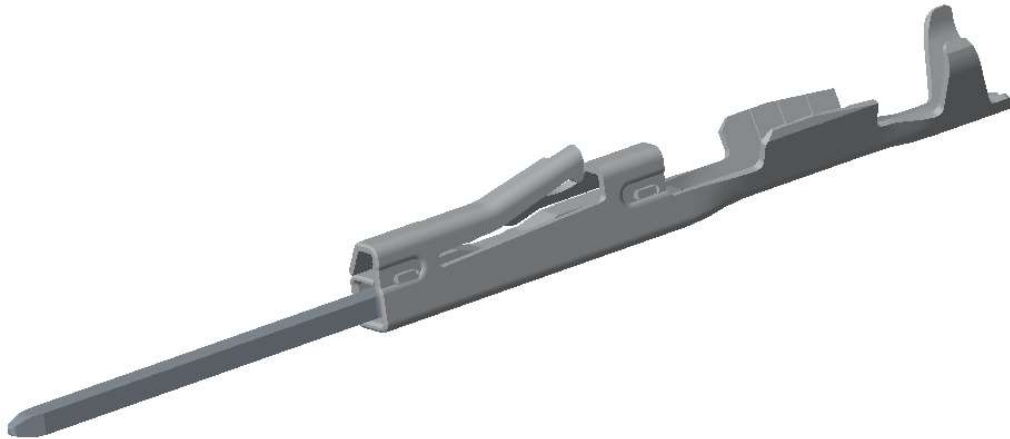


Abbildung 2 / Figure 2

3 DESCRIPTION OF COMPONENTS

All data regarding design and construction such as dimensions, material specifications, wire sizes, etc. must be taken from the product drawings.

3.1 NanoMQS Socket

3.2 NanoMQS Tab

4 EIGENSCHAFTEN

4.1 Allgemeine Anforderung

Das Produkt muss in seiner Ausführung und seinen physikalischen Abmessungen der Produktzeichnung entsprechen. Der Stift des Gegensteckers muss nach TE Spezifikation 114-94201 für Tab 0.5 x 0.4 entsprechen.

4.2 Technische Daten - Leistungseckwerte

Strombelastbarkeit Current carrying capability	max. 1A max. 3A	0.13mm ² und / and 0.17mm ² 0.22mm ² und / and 0.35mm ²
Maximale Steckzyklen Maximum mating cycles	20 50 100	für verzinnete Ausführung / for tin plated version für versilberte Ausführung / for silver plated version für vergoldete Ausführung / for gold plated version
Gesamttemperaturbereich ¹⁾ Temperature range ¹⁾	-40°C ... +105°C -40°C ... +130°C -40°C ... +150°C -40°C ... +170°C	für verzinnete Ausführung mit Basismaterial CuSn8 / for tin plated version with base material CuSn8 für verzinnete Ausführung mit Basismaterial CuNiSi / for tin plated version with base material CuNiSi für vergoldete Ausführung mit Basismaterial CuNiSi / for gold plated version with base material CuNiSi für versilberte Ausführung mit Basismaterial CuNiSi for silver plated version with base material CuNiSi

Tabelle 1 / Table 1

¹⁾ Grenztemperaturbereich von Buchsenoberfläche abhängig/ temperature range depending on socket surface

4.3 Leistungsmerkmale

Das Produkt erfüllt die in Abschnitt 4.4 aufgeführten elektrischen, mechanischen und klimatischen Anforderungen nach der Prüfvorschrift für KFZ-Steckverbinder LV214. Soweit nicht anders spezifiziert, sind alle Prüfungen unter den in der DIN IEC 60512 genannten Umweltbedingungen durchgeführt.

4 PROPERTIES

4.1 General Requirements

The product must correspond to the product drawing regarding design and physical dimensions. The tab of the mating part must in accordance to TE specification 114-94201 for tab 0.5 x 0.4.

4.2 Technical Data - Performance Data

4.3 Performance

The product fulfills the mentioned electrical, mechanical and climatic requirements in accordance to test specification for motor vehicle connectors LV214 of chapter 4.4. Unless otherwise specified, all tests must be performed in accordance to the mentioned environmental conditions of DIN IEC 60512.

4.4 Testbeschreibung und Eigenschaften

4.4 Test Description and Properties

Testbeschreibung Test Description	Eigenschaften Properties	Prüfverfahren Bemerkung
PG0 Eingangsprüfung / Inspection of as-received condition E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection E 0.2.1 Durchgangswiderstand im Kontaktbereich / Contact resistance in contact area E 0.2.2 Durchgangswiderstand im Anschlussbereich / Contact resistance in connection area E 0.3 Isolationswiderstand / Insulation resistance	Zeichnungskonformität / Drawing conformity $R_K + 1x R_{Cr} \leq 10 \text{ m}\Omega$ $R_{ISO} > 100\text{M}\Omega$ bei / at $U = 500\text{V}$, $t = 60\text{s}$	DIN EN 60512-1-1 DIN EN 60512-2-1 DIN EN 60512-2-1 DIN EN 60512-3-1 Standardgehäuse, Rasterabstand 1,5mm / Standard housing, pitch 1.5mm
PG4 Kontaktüberdeckung / Contact engagement length	1. Kontaktsicherung / Primary lock: Kontaktüberdeckung / Contact engagement length: $\geq 1.4\text{mm}$ 2. Kontaktsicherung / Secondary lock: Kontaktüberdeckung / Contact engagement length: $\geq 1.1\text{mm}$	Theoretischer Nachweis in Standardgehäuse mit max. Steckgeichtsabstand 0,4mm / Theoretical proof in standard housing with max. plug face distance 0.4mm
PG5 Mechanisches und thermisches Relaxationsverhalten / Mechanical and thermal relaxation behavior E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection E 5.2 Kontaktnormalkraft / Contact normal force B 5.3 Lagerung bei trockener Wärme, gesteckt / Aging in dry heat, inserted	Zeichnungskonformität / Drawing conformity Neuzustand / Unused: $F_N \geq 1.5\text{N}$ (Buchse) Nach Temperaturlagerung / After temperature storage: $F_N \geq 1\text{N}$ (Buchse)	DIN EN 60512-1-1 DIN EN 60068-2-2 Prüfung B / Test B
PG8 Einsteck- und Haltekräfte der Kontakteile im Gehäuse / Insertion and retention forces of the contact parts in the housing E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection E 8.1 Kontakteinsteckkräfte / Contact insertion forces	Zeichnungskonformität / Drawing conformity Kontakteinsteckkraft / Contact insertion force $F_{in} \leq 5\text{N}$	DIN EN 60512-1-1

E 8.2.1 Kontaktausreißkräfte, 1. Kontaktsicherung / Contact retention forces, primary lock	Kontaktausreißkraft, 1. Kontaktsicherung / Contact retention force, primary lock $F_{prim} \geq 25N$	Abhängig vom Gehäusematerial / Depending on housing material
E 8.2.2 Kontaktausreißkräfte, 2. Kontaktsicherung / Contact retention forces, secondary lock	Kontaktausreißkraft, 2. Kontaktsicherung / Contact retention force, secondary lock $F_{sec} \geq 50N$	Abhängig vom Gehäusematerial / Depending on housing material
PG10 Kontakte: Leitereausreißkraft / Contacts: conductor pull-out strength E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection E 10.1 Leitereausreißkraft / Conductor pull-out strength	Zeichnungskonformität / Drawing conformity Leitereausreißkraft / Conductor pull-out strength: 0.13mm ² : $F_{pull} > 50N$ 0.17mm ² : $F_{pull} > 50N$ 0.22mm ² : $F_{pull} > 25N$ 0.35mm ² : $F_{pull} > 50N$	DIN EN 60512-1-1 Isolationscrimp inaktiv / Insulation crimp inactive 0.13mm ² / 0.17mm ² Leitungen nach LV112-4 (zugverstärkt) / 0.13mm ² / 0.17mm ² wires according LV112-4 (reinforced) 0.22mm ² / 0.35mm ² Leitungen nach ISO 6722-1 / 0.22mm ² / 0.35mm ² wires according ISO 6722-1
PG 11 Kontakte: Steck- und Ziehkräfte, Steckhäufigkeit / Contacts: Insertion and removal forces, mating cycle frequency E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection E 11.1 Aufsteck- und Abzugskraft / Plugging and removal force B 11.1 Steckhäufigkeit / Mating cycle frequency	Zeichnungskonformität / Drawing conformity Steckkraft 1. Zyklus / Mating force 1. cycle: Sn: $F_{mate} \leq 2.5N$ Ag: $F_{mate} \leq 4.0N$ Au: $F_{mate} \leq 2.5N$ Ziehkraft 1. Zyklus / Unmating force 1. cycle: Sn: $F_{unmate} \leq 4.2N$ Ag: $F_{unmate} \leq 4.2N$ Au: $F_{unmate} \leq 4.2N$ Steckhäufigkeit / Mating cycle frequency ¹⁾ : Sn: min. 20 cycles Ag: min. 50 cycles Au: min. 100 cycles	DIN EN 60512-1-1 Mit Realtab nach 114-94201 für Tab 0.5 x 0.4 / with real tab according 114-94201 for tab 0.5 x 0.4 Steckkraftänderung gegenüber Erststeckung > 25% zulässig / Mating force variation >25% to first cycle permitted
1)	Die zulässige Anzahl der Steckzyklen ist abhängig von den tribologischen Eigenschaften der jeweils verwendeten Oberfläche. Nur bei Verwendung der von TE Connectivity produzierten und gelieferten Oberflächen und Kontaktgeometrien, Buchsen- und Stiftseitig, kann die zulässige Steckzyklenzahl erreicht werden. / The maximum number of mating cycles is dependent on the tribological properties of the used surfaces in each case. Only by using the relevant/matching surfaces and contact geometries, receptacle and tab contacts produced and delivered by TE Connectivity, the maximum number of insertions can be achieved.	

<p>PG12 Stromerwärmung, Derating / Current heating, derating</p> <p>E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection</p> <p>E 12.1 Stromübertemperatur / Current excess temperature</p> <p>E 12.2 Derating ohne Gehäuse / Derating without housing</p>	<p>Siehe Diagramme Strombelastbarkeit und Stromerwärmung Abschnitt 4.5 / See diagrams current carrying capability and current heating chapter 4.5</p> <p>Zeichnungskonformität / Drawing conformity</p>	<p>DIN EN 60512-1-1</p> <p>DIN EN 60512-5-1</p> <p>DIN EN 60512-5-2</p>
<p>PG14 Thermische Zeitkonstante / Thermal time constant</p> <p>E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection</p> <p>E 14.1 Thermische Zeitkonstante / Thermal time constant</p>	<p>Siehe Diagramme Thermische Zeitkonstante Abschnitt 4.6 / See diagrams thermal time constant chapter 4.6</p> <p>Zeichnungskonformität / Drawing conformity</p>	<p>DIN EN 60512-1-1</p>
<p>PG15 Elektrischer Stresstest / Electrical stress test</p> <p>E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection</p> <p>B 15.1</p> <p>E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance</p> <p>B 15.2 Temperatur-/Stromwechseldauertest / Temperature/current cycle endurance test</p> <p>B 15.3 Feuchte Wärme, zyklisch / Humid heat, cyclic</p> <p>B 15.2 Temperatur-/Stromwechseldauertest / Temperature/current cycle endurance test</p> <p>E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance</p>	<p>Zeichnungskonformität / Drawing conformity</p> <p>R_{ini} siehe PG0 / see PG0</p> <p>Grenztemperatur siehe Tabelle 1/ Limit temperature see table 1</p> <p>Prüfstrom / Test current:</p> <p>0.13mm² / 0.17mm²: $I_{test} = 1A$ 0.22mm² / 0.35mm²: $I_{test} = 3A$</p> <p>$R_{max} \leq 30m\Omega$</p>	<p>DIN EN 60512-1-1</p> <p>Prüflinge werden vorher 2-mal gesteckt und getrennt / Specimen are inserted and disconnected 2 times before</p> <p>DIN EN 60512-2-1</p> <p>DIN EN 60068-2-30</p> <p>DIN EN 60512-2-1</p>
<p>PG17 Dynamische Beanspruchung / Dynamic load</p> <p>E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection</p> <p>E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance</p>	<p>Wire-to-Board:</p> <p>Sn: bis zu SG 2 / up to SL 2²⁾ Ag: bis zu SG 4 / up to SL 4²⁾ Au: bis zu SG 1 / up to SL 1²⁾</p> <p>Wire-to-Wire:</p> <p>Sn und / and Ag: bis zu SG 2 / up to SL 2²⁾</p> <p>Zeichnungskonformität / Drawing conformity</p> <p>R_{ini} siehe PG0 / see PG0</p>	<p>DIN EN 60512-1-1</p> <p>DIN EN 60512-2-1</p>

B 17.1 Dynamische Beanspruchung, sinusförmig / Dynamic load, sinusoidal	Schärfegrad 3 / Severity 3 $a_{max} = 100m/s^2$	DIN EN 60068-2-6 Nur Schärfegrad 3 und 4 / Severity 3 and 4 only
B 17.2 Dynamische Beanspruchung, Breitbandrauschen / Dynamic load, broad-band random vibration		DIN EN 60068-2-64
B 17.3 Dauerschocken / Endurance shock test	Grenztemperatur für verzinnte Ausführung mit Basismaterial CuSn8 = 105°C / Limit temperature for tin plated version with base material CuSn8 = 105°C	DIN EN 60068-2-27 Nur Schärfegrad 1 und 2 / Severity 1 and 2 only
E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance	$R_{max} \leq 30m\Omega$	DIN EN 60512-2-1
2)	Der Schärfegrad ist abhängig vom getesteten System (Kontakte, Gehäuse, Leitungen, Dichtungen usw.). Für den spezifizierten NanoMQS Buchsenkontakt wurden die Vibrationsleistungsmerkmale für ein im Validationstestbericht beschriebenes System verifiziert. Abweichende Systeme können unterschiedliche Vibrationsleistungsmerkmale aufweisen und sind separat zu prüfen. / Severity depends on the tested system (contacts, housings, wires, sealings, etc.). For the specified NanoMQS terminal, the contact vibration performance was verified for a system as described in the validation test report. Divergent systems may show a different vibration performance and must be tested separately.	
Mechanischer Schock / Mechanical Shock	Keine Unterbrechung des Kontaktsignals > 1µs / No current interruption > 1µs	500g / 3ms 3 Schocks je Achse und Richtung = 18 Schocks / 3 shocks per axis and way = 18 shocks Abhängig vom Gehäuse / Depending on the housing Erprobungsbeispiel siehe Testbericht 09-AUT-1300 / Test example see test report 09-AUT-1300
PG18A Küstenklimabeanspruchung / Coastal climate load	Zeichnungskonformität / Drawing conformity	DIN EN 60512-1-1
E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection		
B 18.1		Prüflinge werden vorher 2-mal gesteckt und getrennt / Specimen are inserted and disconnected 2 times before
E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance	R_{ini} siehe PG0 / see PG0	DIN EN 60512-2-1
B 18.2 Salznebel, zyklisch / Salt spray, cyclic	Schärfegrad 3 / Severity 3	DIN EN 60068-2-52
E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance	$R_{max} \leq 30m\Omega$	DIN EN 60512-2-1
PG19 Umweltsimulation / Environmental simulation	Zeichnungskonformität / Drawing conformity	DIN EN 60512-1-1
E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection		
E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance	R_{ini} siehe PG0 / see PG0	DIN EN 60512-2-1
B 19.1 Temperaturschock / Temperature shock	Grenztemperatur für verzinnte Ausführung mit Basismaterial CuSn8 = 105°C / Limit temperature for tin plated version with base material CuSn8 = 105°C	DIN EN 60068-2-14 Prüfung Na / Test Na
B 19.2 Temperaturwechsel / Temperature cycle		DIN EN 60068-2-14 Prüfung Nb / Test Nb

<p>B 19.3 Lagerung bei trockener Wärme / Aging in dry heat</p> <p>B 19.4 Industrieklima / Industrial climate</p> <p>B 19.5 Feuchte Wärme, zyklisch / Humid heat, cyclic</p> <p>B 19.6 Dynamische Beanspruchung, Breitbandrauschen / Dynamic load, broad-band random vibration</p> <p>B 19.7 Mechanisches Schocken / Mechanical shocks</p> <p>E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance</p>	$R_{\max} \leq 30\text{m}\Omega$	<p>DIN EN 60068-2-2 Prüfung B / Test B</p> <p>DIN EN 60512-11-14</p> <p>DIN EN 60068-2-30 Variante 2 / Variant 2</p> <p>DIN EN 60068-2-64</p> <p>DIN EN 60068-2-27</p> <p>DIN EN 60512-2-1</p>
<p>PG21 Langzeittemperaturlagerung / Long-term temperature aging</p> <p>E 0.1 Sichtprüfung / Visual inspection</p> <p>E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance</p> <p>B 21.1 Langzeitlagerung bei trockener Wärme / Long-term aging dry heat</p> <p>E 0.2 Durchgangswiderstand / Contact resistance</p>	<p>Zeichnungskonformität / Drawing conformity</p> <p>R_{ini} siehe PG0 / see PG0</p> <p>Grenztemperatur für verzinnte Ausführung mit Basismaterial CuSn8 = 105°C / Limit temperature for tin plated version with base material CuSn8 = 105°C</p> <p>$R_{\max} \leq 30\text{m}\Omega$</p>	<p>DIN EN 60512-1-1</p> <p>DIN EN 60512-2-1</p> <p>DIN EN 60068-2-2 Prüfung B / Test B</p> <p>DIN EN 60512-2-1</p>
<p>SAE/USCAR-2 Kontaktbiegebeständigkeit / Terminal bend resistance</p>	<p>$F_{\text{bend}} = 3\text{N} / 15\text{s}$</p>	<p>USCAR-2 5.2.2</p>

Tabelle 2 / Table 2

4.5 Strombelastbarkeit und Stromerwärmung (Derating-Kurven)

PN NanoMQS: 1-1703930-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 PN TAB 0.5 x 0.4: 2177008
 Werkstoff / Material: CuMg0.1
 Messaufbau / Measurement set up:

— 0.13mm²

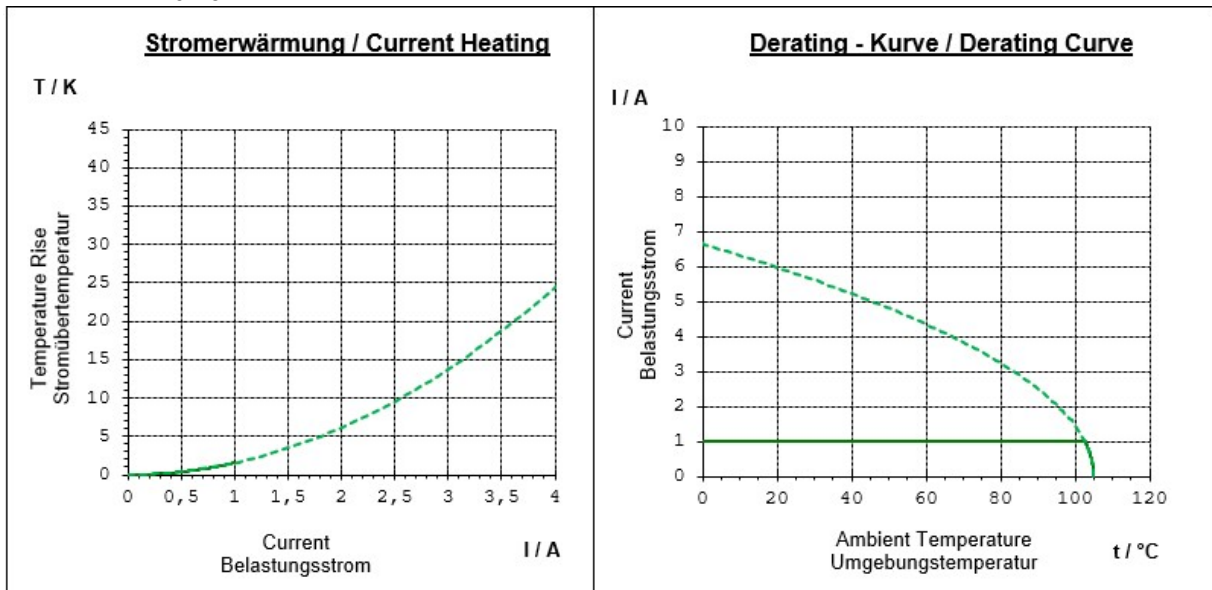


Diagramm 1 / Graph 1

PN NanoMQS: 1-1703930-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 PN NanoMQS Tab: 0-2236905-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 Messaufbau / Measurement set up:

— 0.13mm²

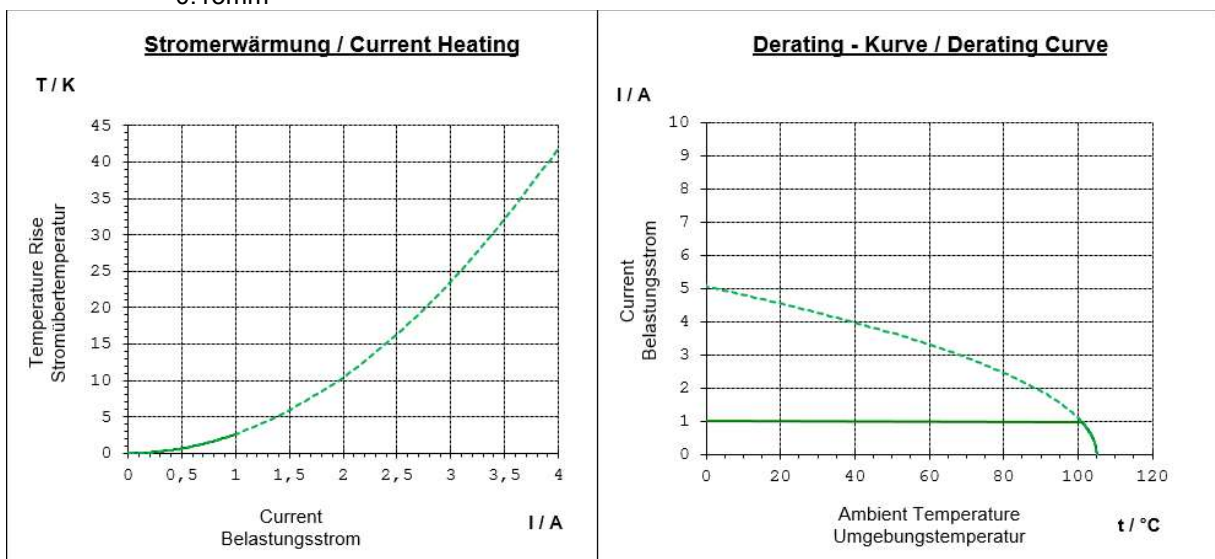


Diagramm 2 / Graph 2

PN NanoMQS: 1-1703930-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 PN NanoMQS Tab: 0-1871806-1
 Werkstoff / Material: CuZn30
 Messaufbau / Measurement set up:

Oberfläche / Surface: Sn
 Oberfläche / Surface: Sn
 Frei in Luft / Free in air

— 0.13mm²

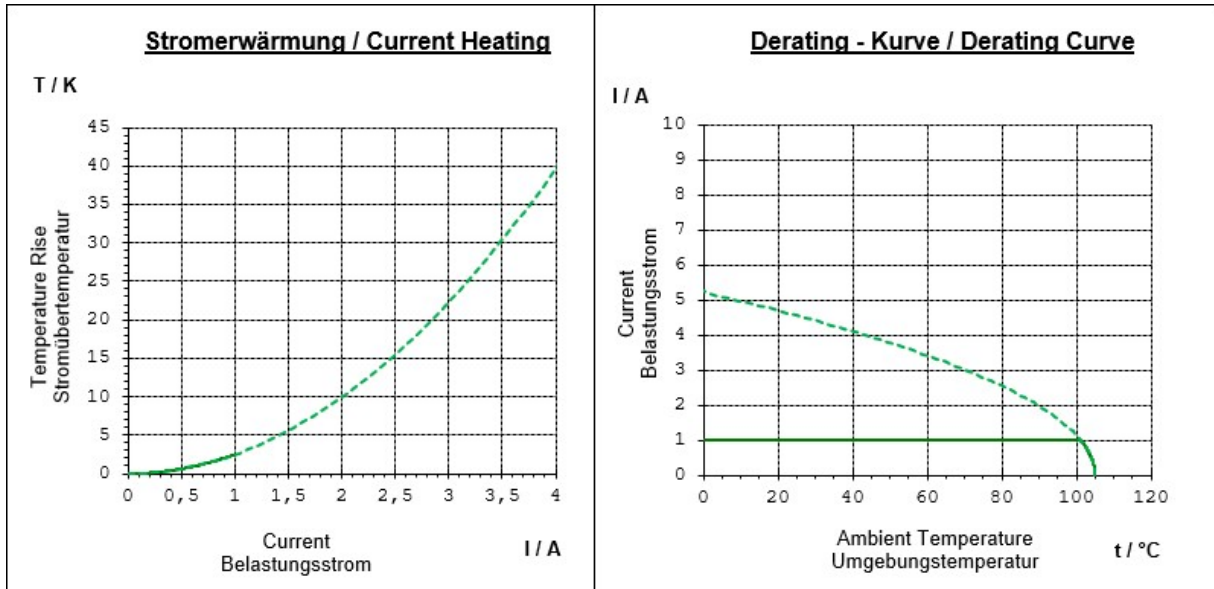


Diagramm 3 / Graph 3

PN NanoMQS: 1-1703930-2
 Werkstoff / Material: CuNiSi
 PN TAB 0.5 x 0.4: 2177008
 Werkstoff / Material: CuMg0.1
 Messaufbau / Measurement set up:

Oberfläche / Surface: Ag
 Oberfläche / Surface: Ag
 Frei in Luft / Free in air

— 0.13mm²

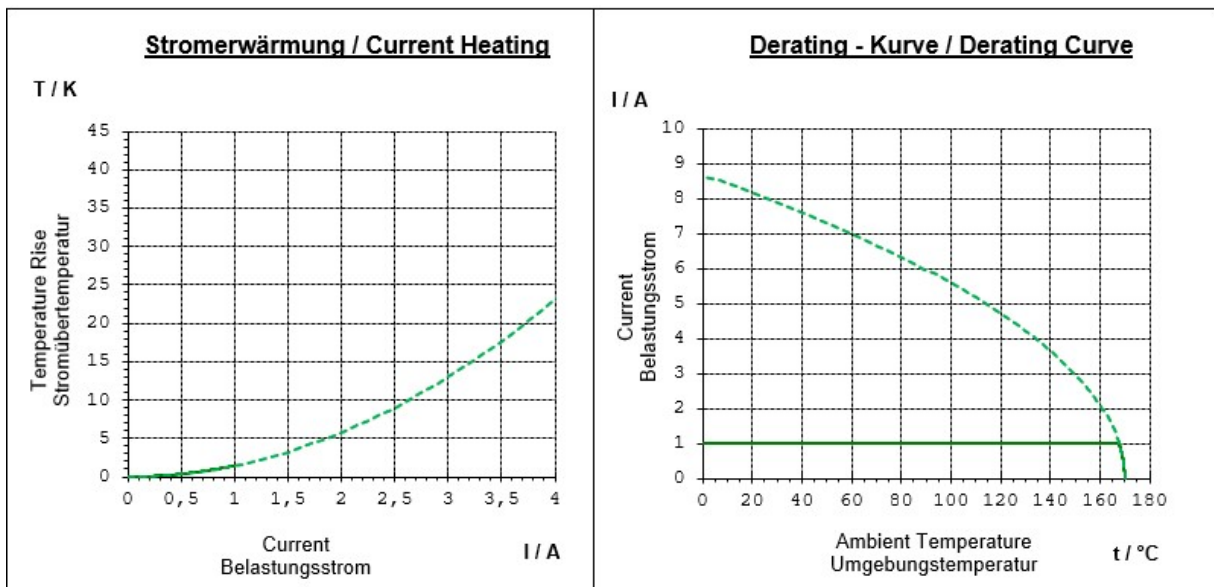


Diagramm 4 / Graph 4

PN NanoMQS: 1-1703930-2
 Werkstoff / Material: CuNiSi
 PN NanoMQS Tab: 0-2236905-3
 Werkstoff / Material: CuSn8
 Messaufbau / Measurement set up:

Oberfläche / Surface: Ag
 Oberfläche / Surface: Ag
 Frei in Luft / Free in air

— 0.13mm²

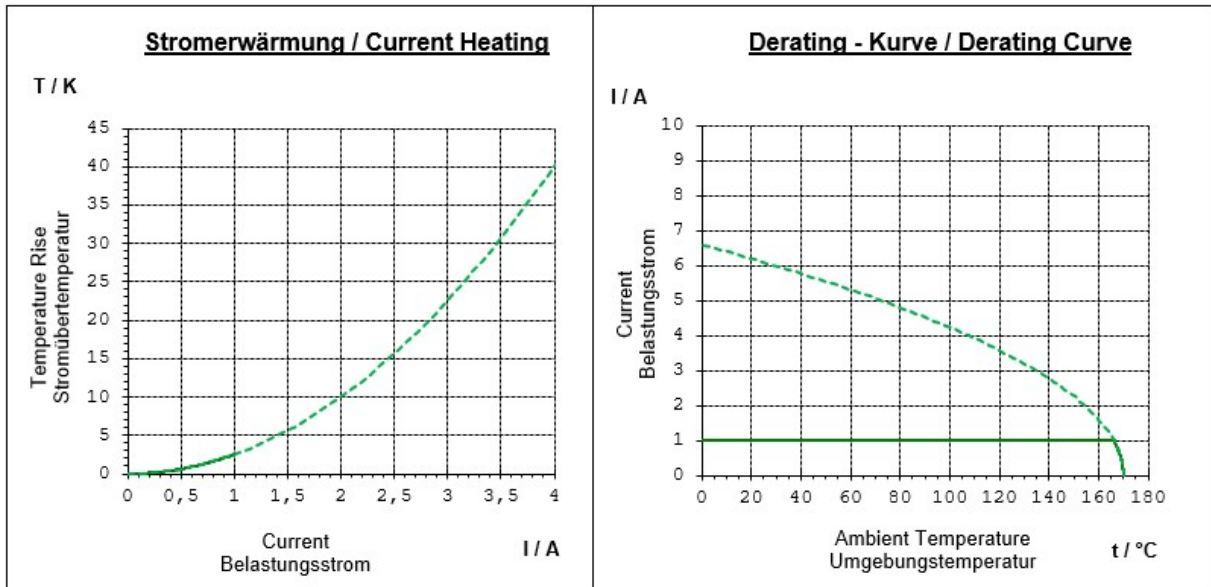


Diagramm 5 / Graph 5

PN NanoMQS: 2-1703930-1 / 4-1703930-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 PN TAB 0.5 x 0.4: 2177008
 Werkstoff / Material: CuMg0.1
 Messaufbau / Measurement set up:

Oberfläche / Surface: Sn
 Oberfläche / Surface: Sn
 Frei in Luft / Free in air

— 0.35mm²

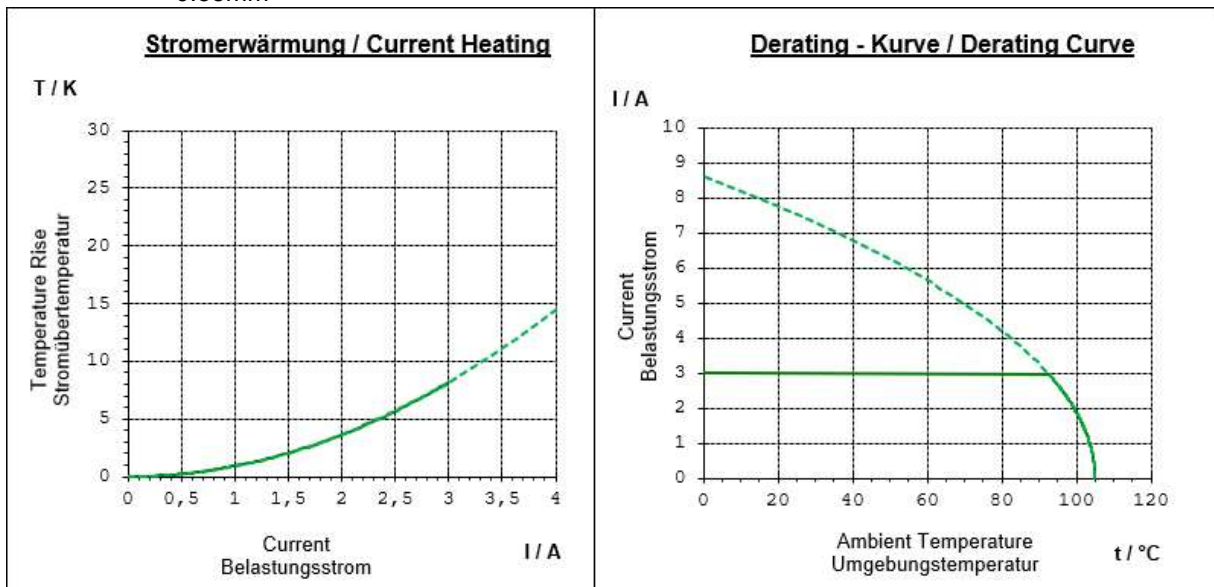


Diagramm 6 / Graph 6

PN NanoMQS:	2-1703930-1 / 4-1703930-1		
Werkstoff / Material	CuSn8	Oberfläche / Surface:	Sn
PN NanoMQS Tab:	1-2236905-1		
Werkstoff / Material	CuSn8	Oberfläche / Surface:	Sn
Messaufbau / Measurement set up:		Frei in Luft / Free in air	

— 0.22mm² — 0.35mm²

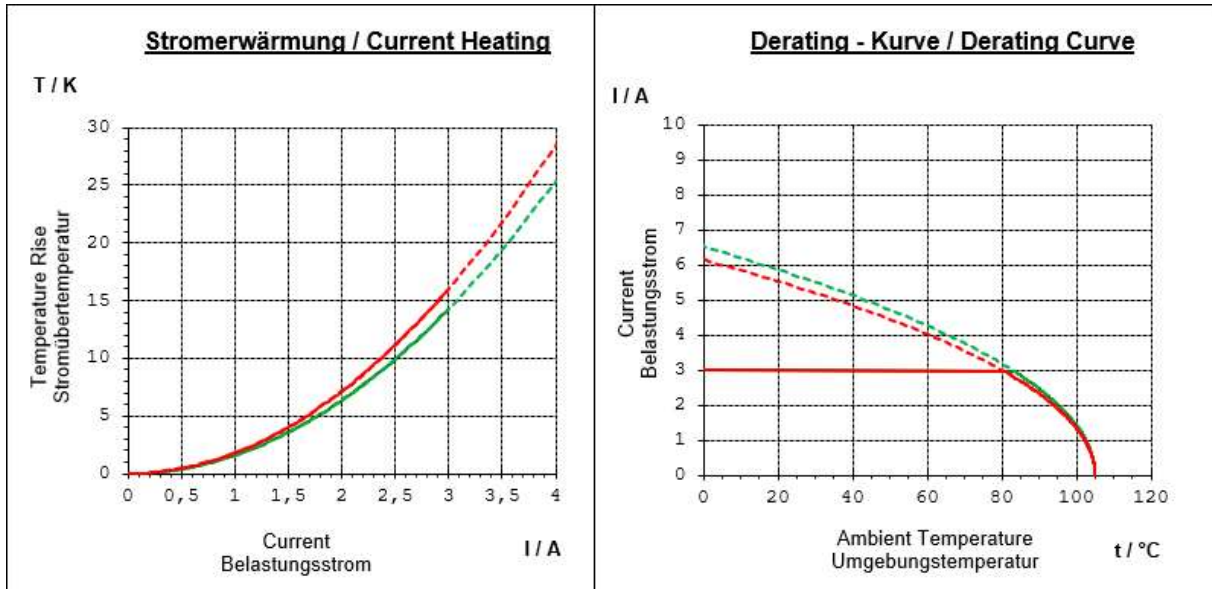


Diagramm 7 / Graph 7

PN NanoMQS:	2-1703930-1 / 4-1703930-1		
Werkstoff / Material	CuSn8	Oberfläche / Surface:	Sn
PN NanoMQS Tab:	0-1871806-1		
Werkstoff / Material	CuZn30	Oberfläche / Surface:	Sn
Messaufbau / Measurement set up:		Frei in Luft / Free in air	

— 0.22mm² — 0.35mm²

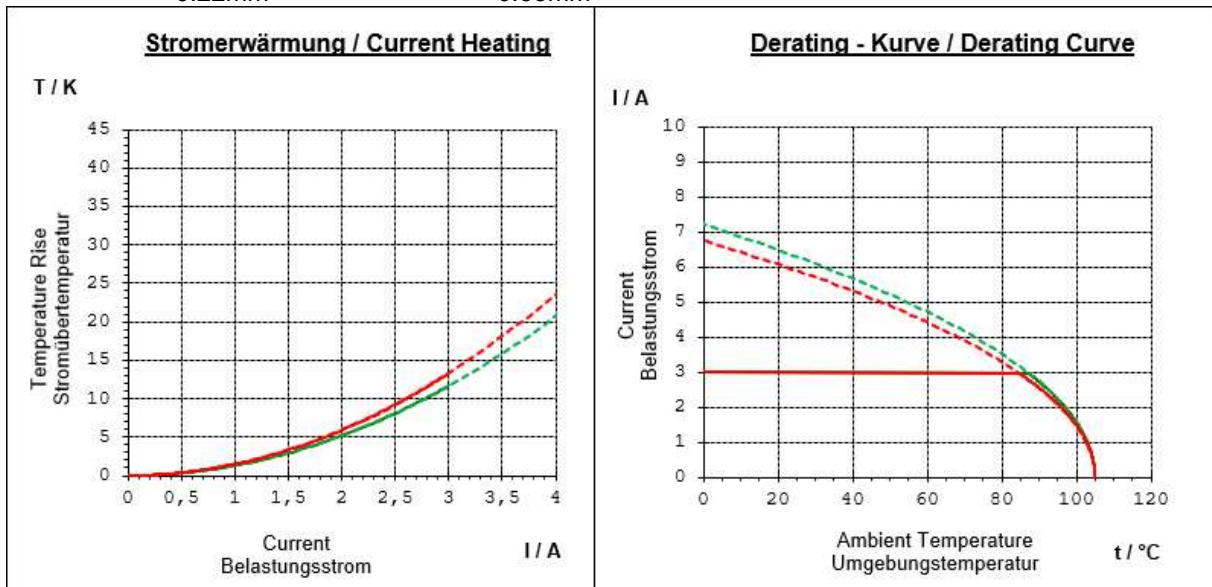


Diagramm 8 / Graph 8

PN NanoMQS:	2-1703930-4 / 4-1703930-4		
Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface:	Sn
PN TAB 0.5 x 0.4:	2177008		
Werkstoff / Material	CuMg0.1	Oberfläche / Surface:	Sn
Messaufbau / Measurement set up:		Frei in Luft / Free in air	

— 0.22mm² — 0.35mm²

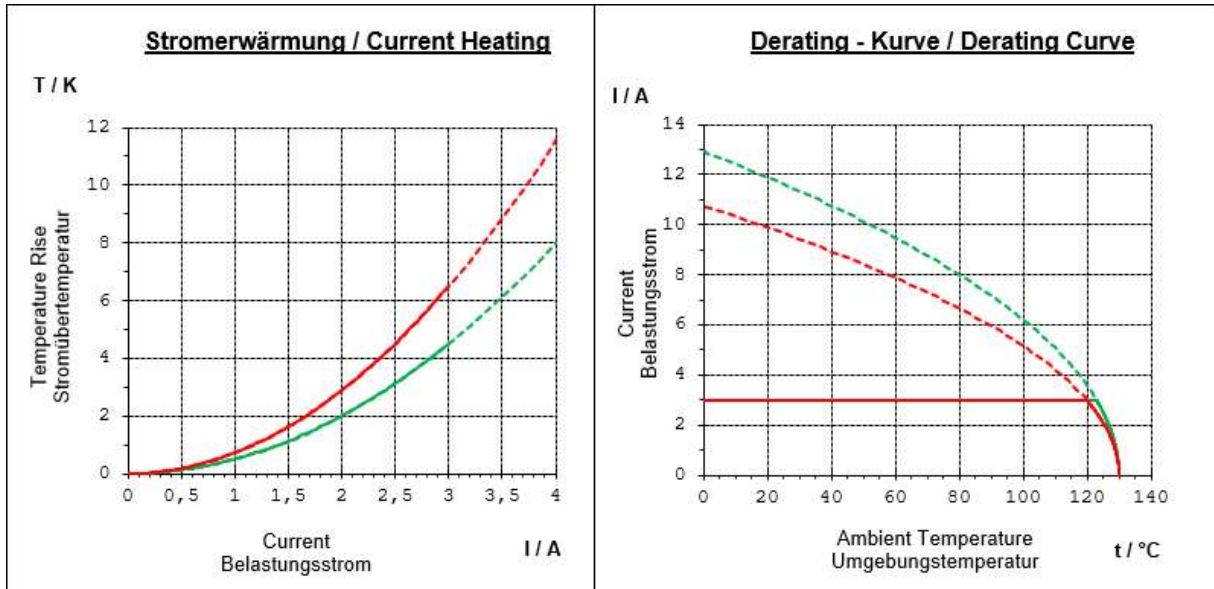


Diagramm 9 / Graph 9

PN NanoMQS:	4-1703930-3 (von 170°C-Anwendung (Ag) abgeleitet / derived from 170°C application (Ag))		
Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface:	Au
PN TAB 0.5 x 0.4:	2177008		
Werkstoff / Material	CuMg0.1	Oberfläche / Surface:	Au
Messaufbau / Measurement set up:		Frei in Luft / Free in air	

— 0.35mm²

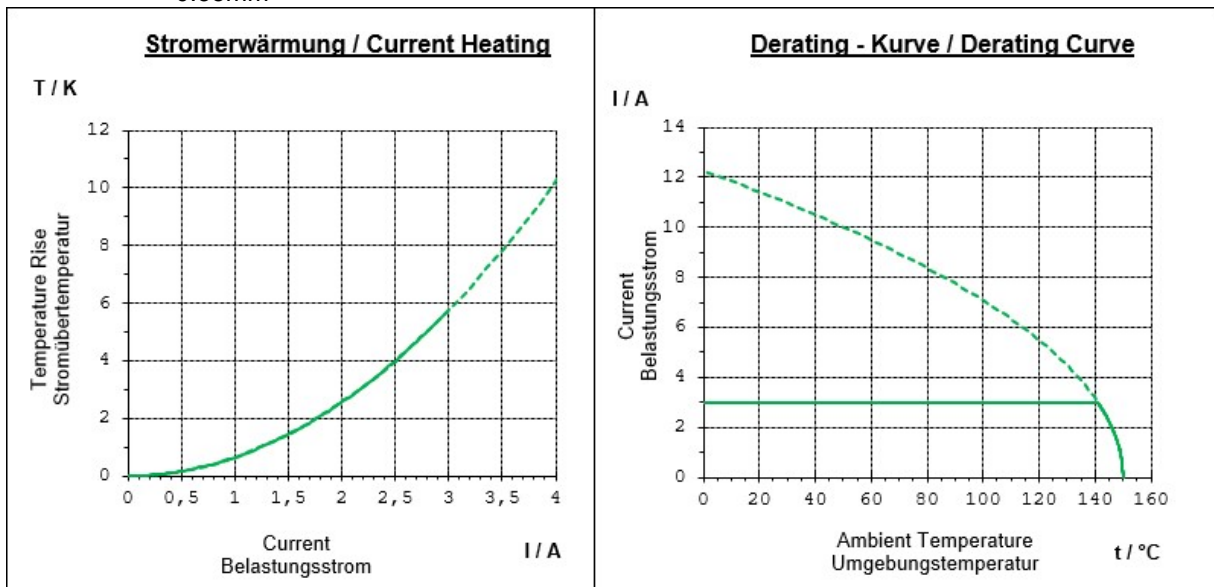


Diagramm 10 / Graph 10

PN NanoMQS:	2-1703930-2 / 4-1703930-2		
Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface:	Ag
PN TAB 0.5 x 0.4:	2177008		
Werkstoff / Material	CuMg0.1	Oberfläche / Surface:	Ag
Messaufbau / Measurement set up:		Frei in Luft / Free in air	

— 0.35mm²

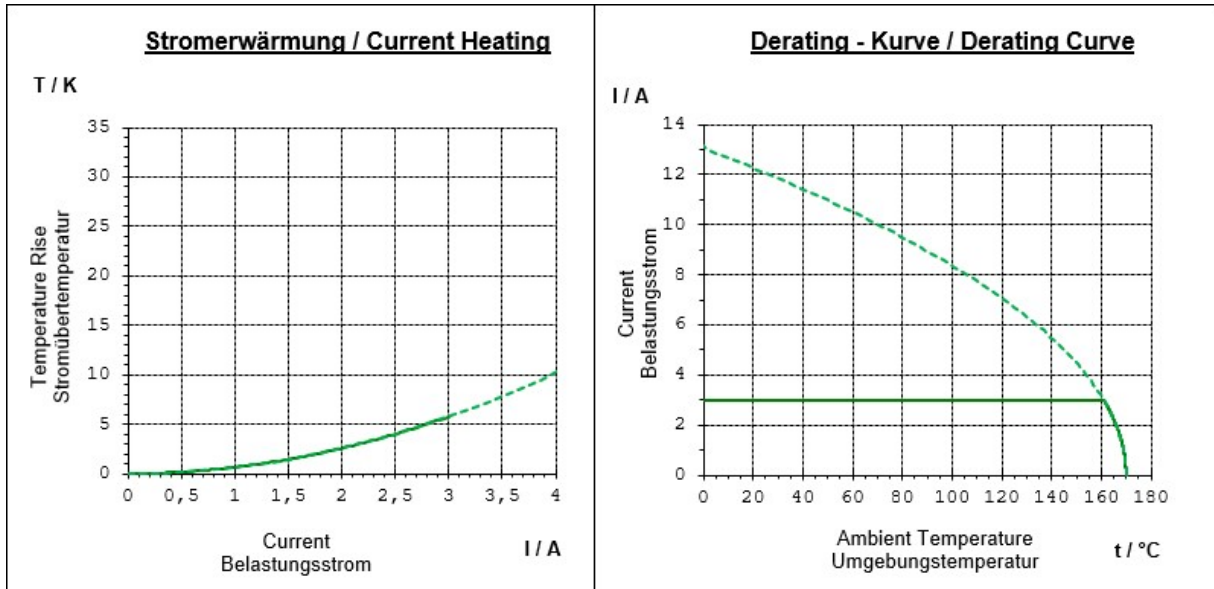


Diagramm 11 / Graph 11

PN NanoMQS:	2-1703930-2 / 4-1703930-2		
Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface:	Ag
PN TAB 0.5 x 0.4:	1-2236905-3		
Werkstoff / Material	CuSn8	Oberfläche / Surface:	Ag
Messaufbau / Measurement set up:		Frei in Luft / Free in air	

— 0.22mm² — 0.35mm²

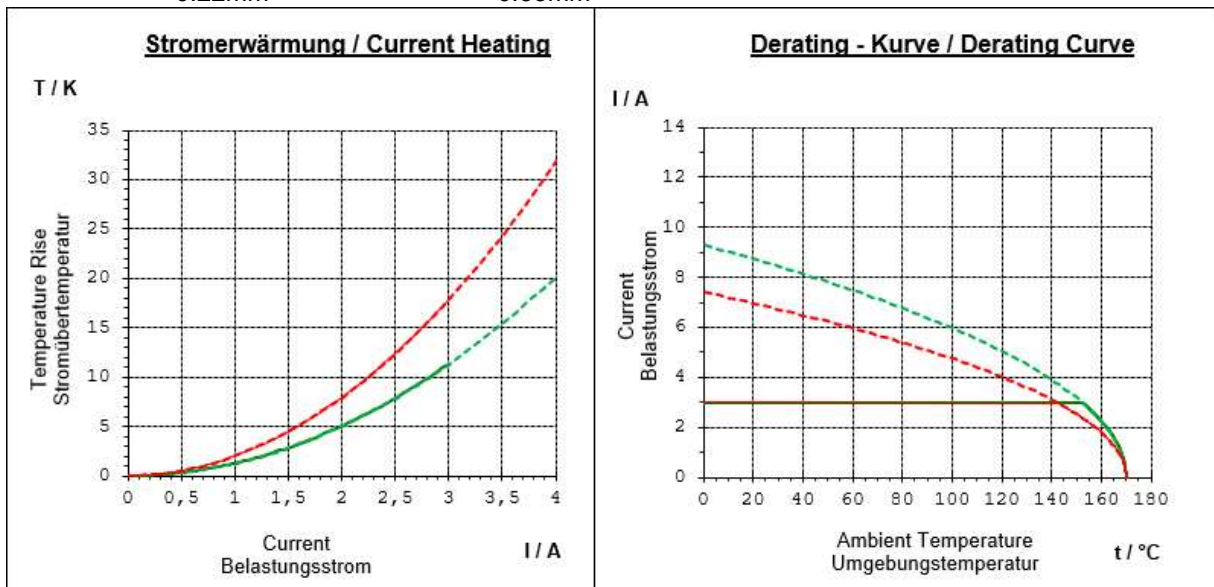


Diagramm 12 / Graph 12

4.6 Thermische Zeitkonstante

PN NanoMQS: 2-1703930-1 / 4-1703930-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 PN NanoMQS Tab: 1-2236905-1
 Werkstoff / Material: CuSn8
 Messaufbau / Measurement set up:

4.6 Thermal Time Constant

Oberfläche / Surface: Sn
 Oberfläche / Surface: Sn
 0.35mm² frei in Luft / free in air

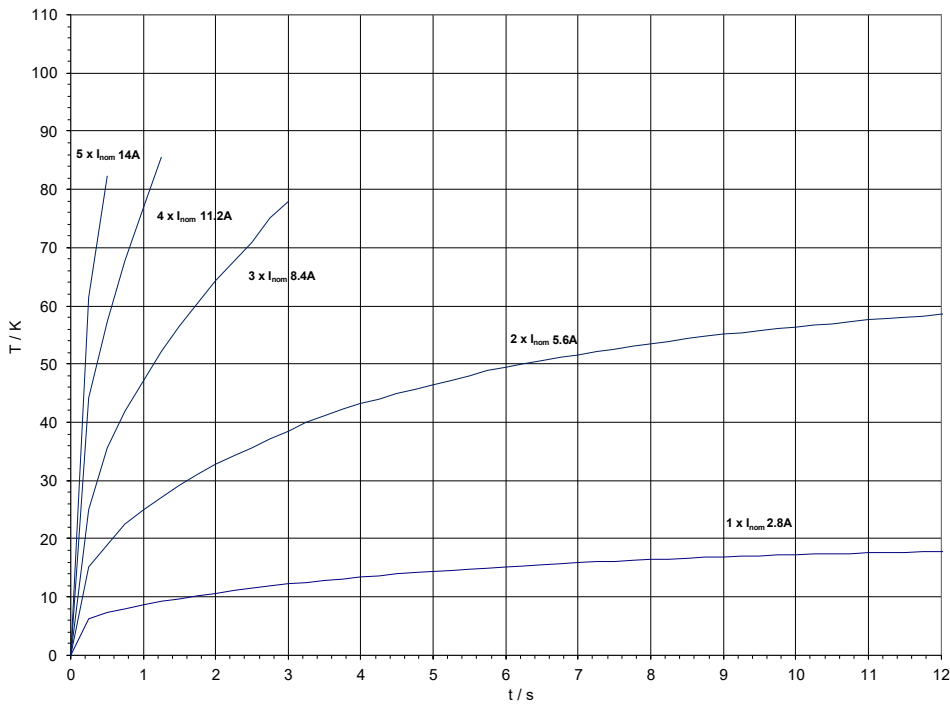


Diagramm 13 / Graph 13

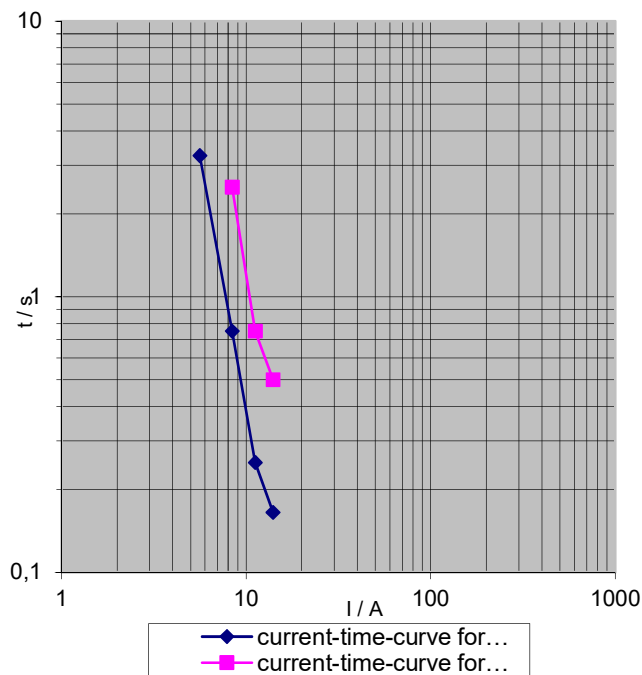


Diagramm 14 / Graph 14

Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface:	Ag
PN TAB 0.5 x 0.4:	1-2236905-3		
Werkstoff / Material	CuSn8	Oberfläche / Surface:	Ag
Messaufbau / Measurement set up:		0.35mm ² frei in Luft / free in air	

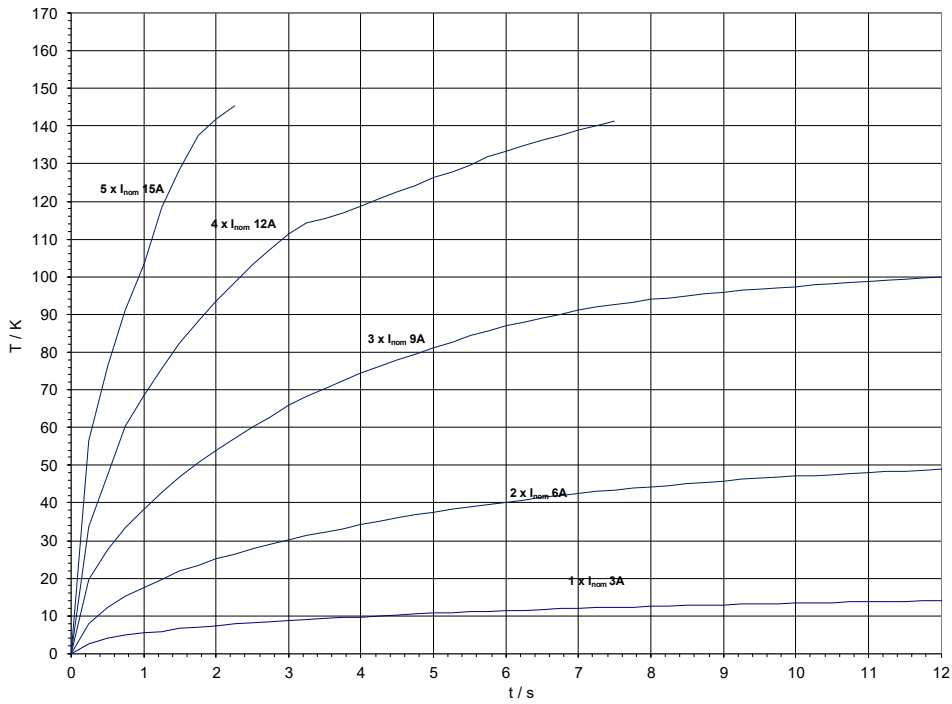


Diagramm 15 / Graph 15

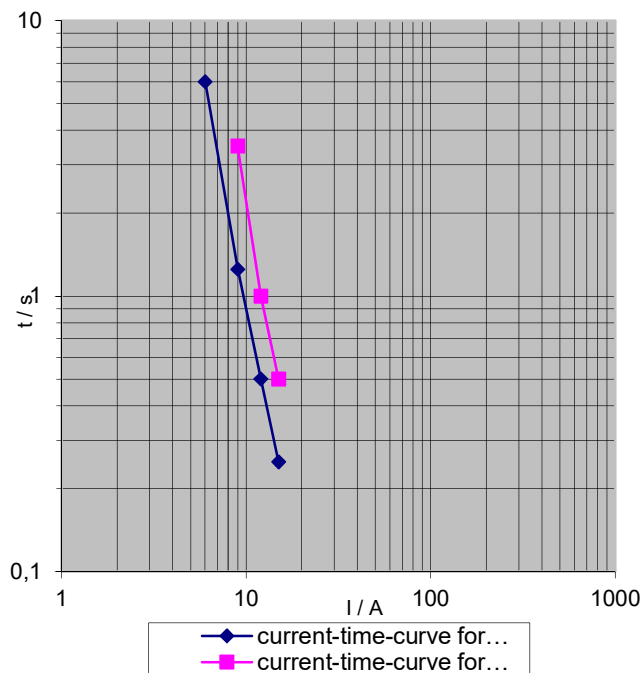


Diagramm 16 / Graph 16

PN NanoMQS:	2-1703930-1 / 4-1703930-1	
Werkstoff / Material	CuSn8	Oberfläche / Surface: Sn
PN TAB 0.5 x 0.4:	2177008	
Werkstoff / Material	CuMg0.1	Oberfläche / Surface: Sn
Messaufbau / Measurement set up:	0.35mm ² frei in Luft / free in air	

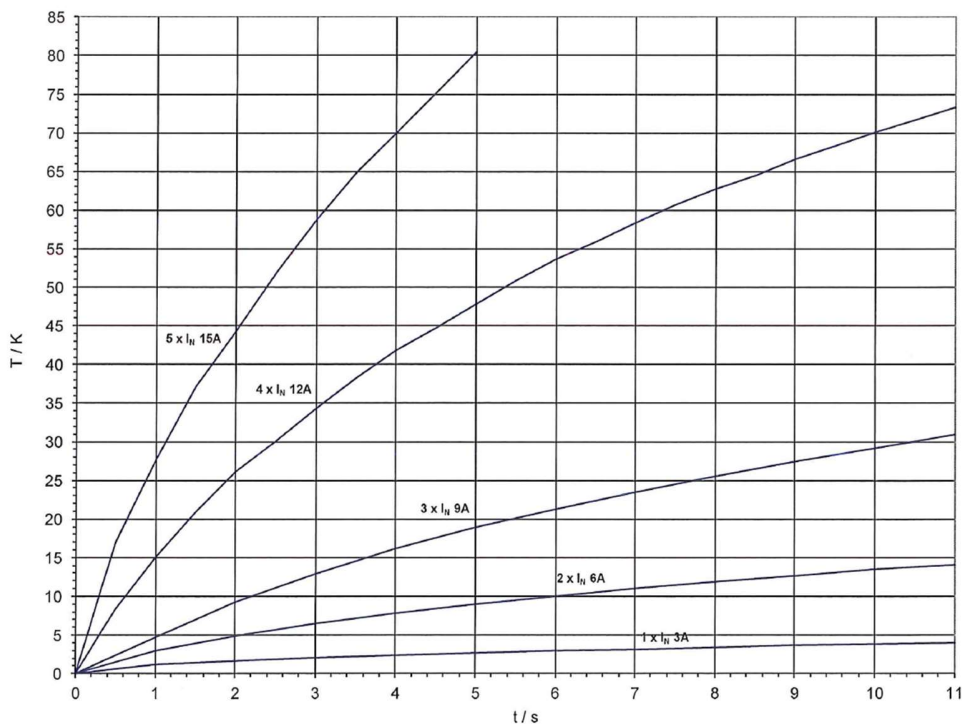


Diagramm 17 / Graph 17

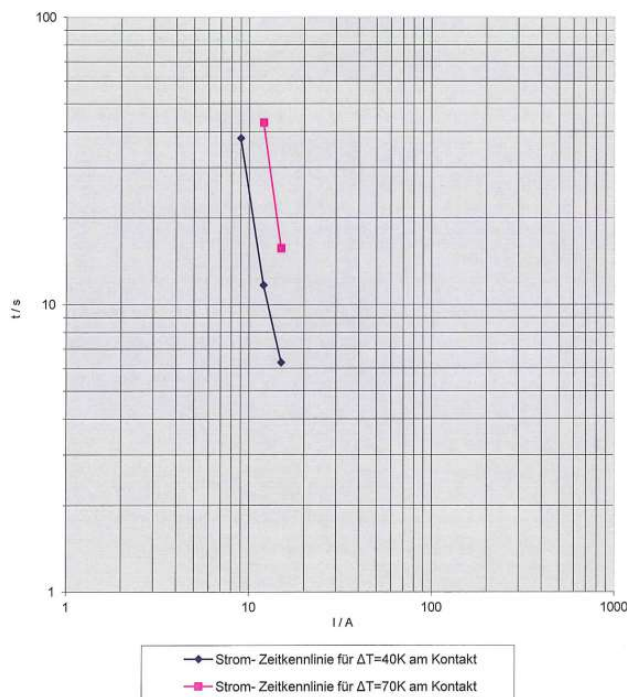


Diagramm 18 / Graph 18

PN NanoMQS:	2-1703930-4 / 4-1703930-4		
Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface:	Sn
PN TAB 0.5 x 0.4:	2177008		
Werkstoff / Material	CuMg0.1	Oberfläche / Surface:	Sn
Messaufbau / Measurement set up:		0.35mm ² frei in Luft / free in air	

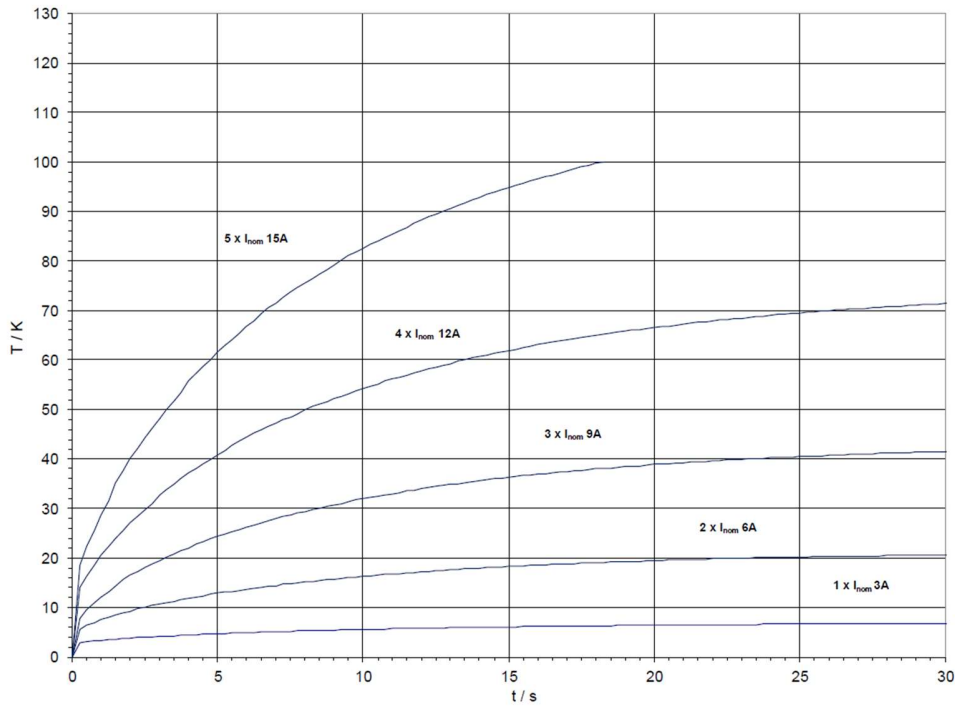


Diagramm 19 / Graph 19

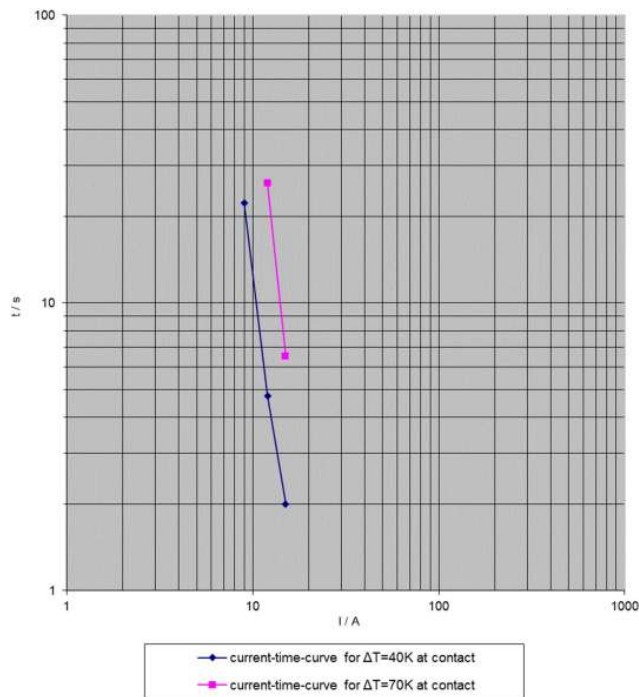
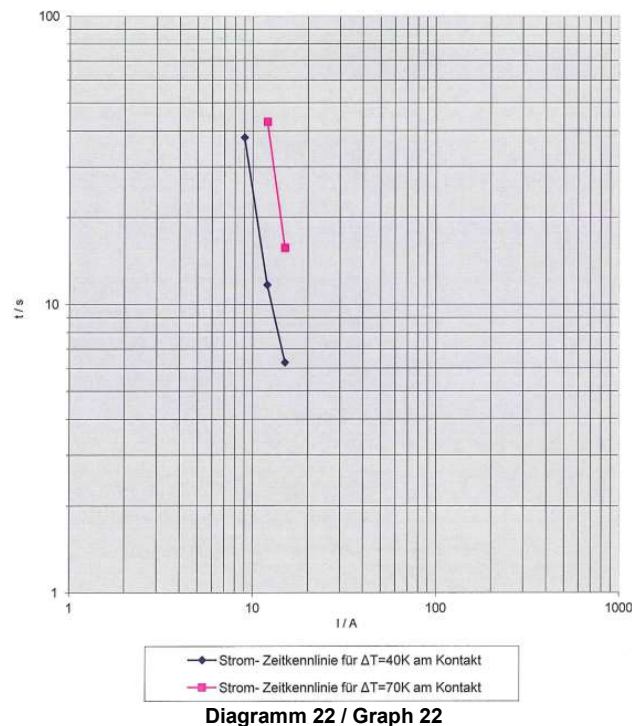
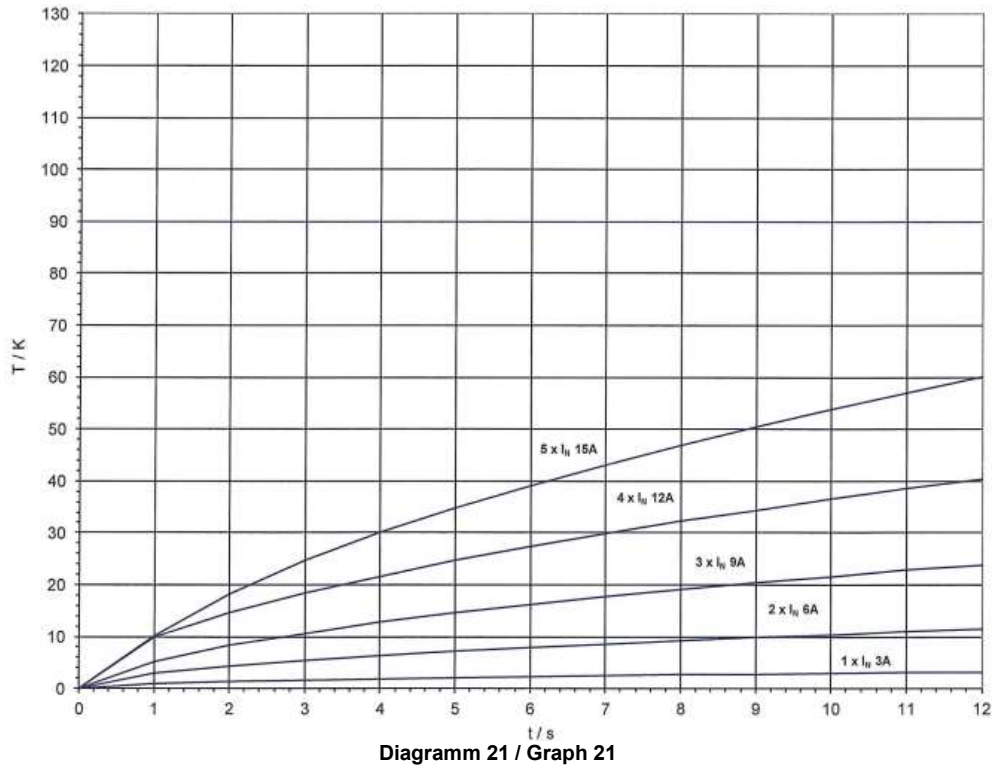


Diagramm 20 / Graph 20

PN NanoMQS:	2-1703930-2 / 4-1703930-2	
Werkstoff / Material	CuNiSi	Oberfläche / Surface: Ag
PN TAB 0.5 x 0.4:	2177008	
Werkstoff / Material	CuMg0.1	Oberfläche / Surface: Ag
Messaufbau / Measurement set up:	0.35mm ² frei in Luft / free in air	



PN NanoMQS: 2-1703930-3 / 4-1703930-3
 Werkstoff / Material: CuNiSi Oberfläche / Surface: Au
 PN TAB 0.5 x 0.4: 2177008 Oberfläche / Surface: Au
 Werkstoff / Material: CuMg0.1 Oberfläche / Surface: Au
 Messaufbau / Measurement set up: 0.35mm² frei in Luft / free in air

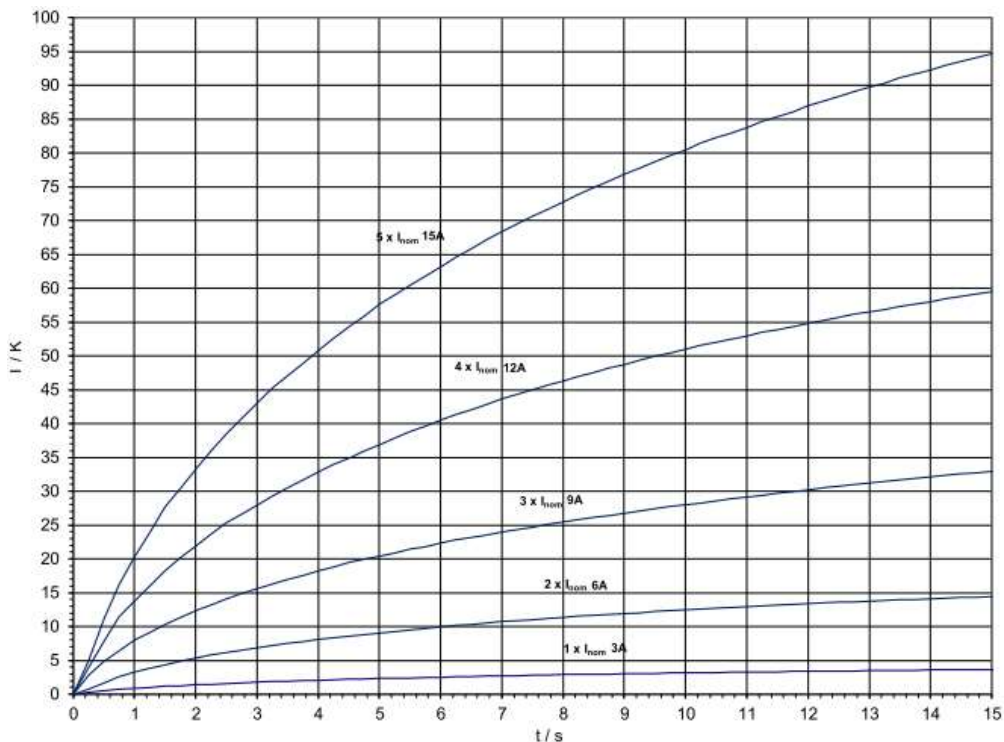
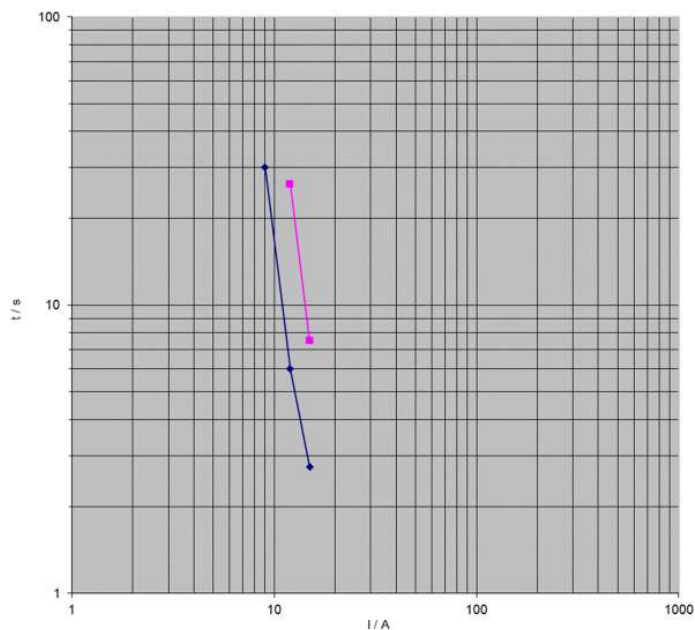


Diagramm 23 / Graph 23



—●— current-time-curve for $\Delta T=40K$ at contact
 —■— current-time-curve for $\Delta T=70K$ at contact

Diagramm 24 / Graph 24

4.7 Prüfaufbau und Messpunkte für Stromerwärmung und Durchgangswiderstand

4.7 Test Set-Up and Measurement Points for Current Heating and Contact Resistance

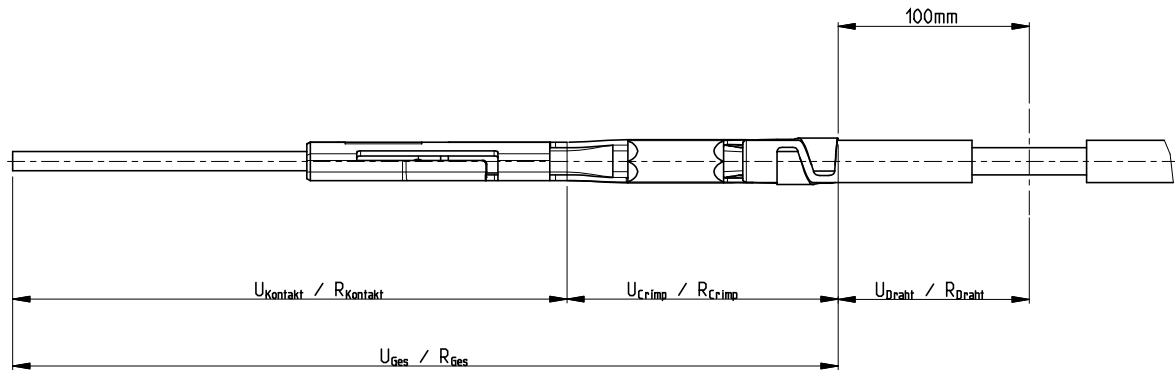


Abbildung 3 / Figure 3

LTR	REVISION RECORD	DWN	APP	DATE
A	Initial release	C. Bömmel	R. Jetter	25FEB2010
B	<ul style="list-style-type: none"> - 2.2: BMW test specification removed, LV214 added - 4.2: mating cycle frequency for silver version increased to 50; limit temperature for silver version increased to 170°C - 4.4: mating forces split to first cycle and second to last cycle; conductor pull-out force added for 0.35mm²; PG14 and Mechanical Shock added; PG17 split to severities for tin and silver - 4.5: vibration profiles for PG17 added - chapters 4.6.2 and 4.7 added 	C. Bömmel	R. Jetter	25AUG2011
C	<ul style="list-style-type: none"> - 4.4: contact retention force for primary lock changed to ≥25N; mating force first cycle increased to 2N - wire size 0.14mm² changed to 0.13mm² and 0.17mm² 	C. Bömmel	R. Jetter	10APR2014
D	<ul style="list-style-type: none"> - 2.1: TE specification 114-94000-2 changed to 114-94201; customer drawing 2236905 and application specification 114-94288 for NanoMQS Tab added - 4.1: TE specification 114-94000-2 changed to 114-94201 	S. Khadri	A. Lehner	02MAR2015
E	<ul style="list-style-type: none"> - 4.4: mating forces for first cycle increased to 2.5N, for second to last cycle increased to 4N; unmating force increased to 4.2N 	C. Bömmel	C. Bömmel	02DEC2015
F	<ul style="list-style-type: none"> - 4.4: mating/unmating forces for silver version added; mating force variation >25% allowed 	D. Leiminger	S. Spiegel C. Göppel O. Graf	18DEC2017
G	<ul style="list-style-type: none"> - general overhaul of specification layout - 2.2: LV112-4, ISO 6722-1 and SAE/USCAR-2 added - 4.2 and 4.5: tin version for 130°C limit temperature added - 4.2, 4.4 and 4.5: gold version added - 4.4: PG0 contact resistance clarification to contact area and 1x connection area; PG5 contact normal force defined; PG17 and PG19 differentiation added; PG18A and PG21 added; terminal bend resistance adaption to USCAR-2 requirements for terminal size 0.5 	D. Leiminger	S. Spiegel C. Göppel O. Graf	18AUG2020

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)